

基于 JTAG 接口的 UserFlash 烧写方法 (GW1N-1/GW1N-1S)

概述

GW1N-1 和 GW1N-1S 提供 12 Kbytes (48 page x 256 Bytes)的用户 闪存资源(User Flash),主要特性如下所示:

- 100,000 次写寿命周期
- 超过 10 年的数据保存能力(+85℃)
- 可选的数据输入输出位宽 8/16/32
- 页存储空间: 256 Bytes
- 3µA 旁路电流
- 页写入时间: 8.2ms

电子元器件采购www.lantsuen.com



UserFlash 端口信号及时序介绍

图 1 UserFlash 示意图

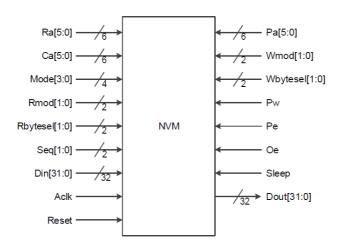


表 1 UserFlash 端口信号

管脚名称 ¹	方向	描述
Ra[5:0]	1	行地址总线,用于选择存储单元的某一行。
Ca[5:0]	1	列地址总线,用于选择存储单元的某一列。
Pa[5:0] ²	1	用于选择页锁存地址的某一列。
Mode[3:0]	1	选择操作模式。
Seq[1:0]	1	控制操作顺序。
Aclk	1	读写操作同步时钟。
Rmod[1:0]	1	读数据位宽控制。
Wmod[1:0]	1	写数据位宽控制。
Rbytesel[1:0]	1	读数据字节选择。
Wbytesel[1:0]	1	写数据字节选择。
Pw	1	页锁存数据时钟输入。
Reset ³	1	复位信号, 高电平有效。
Pe	1	电荷泵使能。
Oe	1	数据输出使能。
Sleep ⁴	1	睡眠模式,高电平有效。
Din[31:0]	I	数据输入总线。
Dout[31:0]	0	数据输出总线。

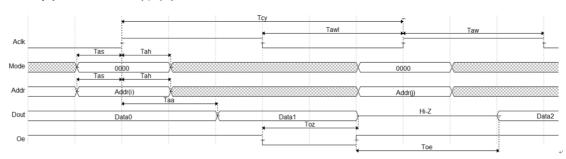
注!

- [1]控制信号、地址信号和数据信号端口名称。
- [2]Pa 信号与 Ca 信号功能相同,区别在于 Pa 信号用于页锁存数据的编程操作,Ca 信号用于 Flash 的其他与列选择相关的操作。
- [3]复位信号的高电平有效时间需不低于 20ns, 复位信号拉低后需等待 6μs 后再进行其他操作。



● [4]用户可以让闪存资源进入睡眠模式以节约功耗,睡眠信号拉低后需等待 6µs 后再进行其他操作。

图 2 UserFlash 读时序



Note!

Read operation cycle Seq=0, Addr signal contains Ra, Ca, Rmod, and Rbytesel.

基于 JTAG 接口的 UserFlash 烧写方法

1. 创建.fi 文件:文件扩展名.fi,文件内容举例如下:

//Copyright (C) 2014-2019 Gowin Semiconductor Corporation.

//All rights reserved.

//File Title: UserFlash Initialization file

//GOWIN Version: V1.9.1Beta

//Part Number: GW1N-LV1QN32C6/I5 //Device-package: GW1N-1-QFN32

//UserFlash: FLASH96K

//Format: Hex

//Created Time: Mon Jun 10 10:39:52 2019

[0:1] ccc01234

[0:2] caa0bbb4

[1:0] 11111111

[1:1] 10101010

[1:2] 01010101

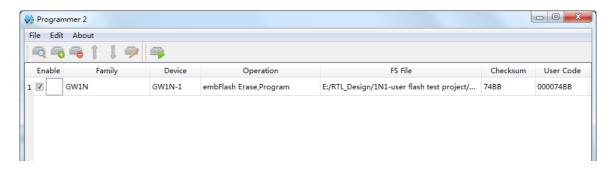
[1:3] 00001111

[3:4] 11110000

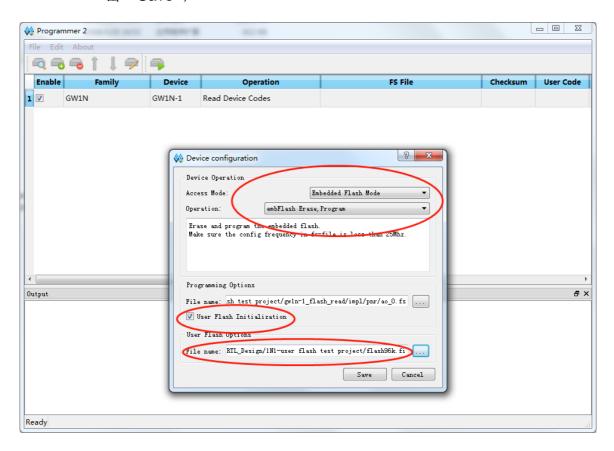
注!

- 数组中第一个数为 Ra 地址,位宽 6,地址范围 0~47;第二个数为 Ca 地址,位宽 6,地址范围 0~63;
- 数组后面为8个数据,十六进制(位宽32位).
- 2. 烧录.fi 文件
- a). 打开 Programmer;

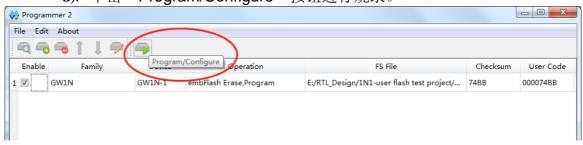




- b). 如下图所示,"Acces Mode"选择"Embedded Flash Mode","Operation" 选择"embFlash Erase, Program";
- c). 指定.fs 文件路径; 选中 "User Flash Initialization", 并指定.fi 文件, 单击 "Save";



d). 单击 "Program/Configure"按钮进行烧录。





技术支持与反馈

电子元器件采购www.lantsuen.com 0755-23721724

版本信息

日期	版本	说明
2019/07/03	1.0	初始版本。

版权所有© 2019 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。